MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

Publication number: JP62123787
Publication date: 1987-06-05

Inventor:

KASAHARA KENICHI; ENOMOTO TADAYOSHI

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Ciassification:

- international:

H01L27/15; H01L21/60; H01L33/00; H01L27/15;

H01L21/02; H01L33/00; (IPC1-7): H01L21/60;

H01L27/15; H01L33/00

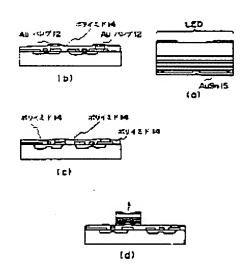
- European:

Application number: JP19850264337 19851122 Priority number(s): JP19850264337 19851122

Report a data error here

Abstract of JP62123787

PURPOSE: To facilitate unification of an optical semiconductor device and an another semiconductor substrate on which electronic circuits are formed without deteriorating the characteristics of the device by a method wherein welding metal is applied to the one side of the optical semiconductor device and the device is aligned with and put on the welding part of the semiconductor substrate and the two components are heated, welded and unified. CONSTITUTION: AuSn 15 for welding is applied to the P-type side of a surface emission type LED whose light emission diameter is 25mmphi and whose chip size is 300mumX300mum to the thickness of 1mum by whole surface evaporation. An Au bump 12 is formed on an SOS substrate by a selective Au plating method with a resistmask to the thickness of about 1mum. Then the whole surface of the SOS substrate is coated with polyimide 14. After the polyimide 14 is cured by two-step baking at 200 deg.C and 350 deg.C, the whole surface is etched by dry etching and the etching is stopped when the Au bump 12 is exposed. The LED is put on the Au bump 12 and heated in N2 atmosphere at 260 deg.C and welded.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭62 - 123787

@Int Cl.4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)6月5日

H 01 L 33/00

21/60 27/15

G-6819-5F 6732-5F 6819-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体装置の製造方法

> ②特 頤 昭60-264337

❷出 昭60(1985)11月22日

②発 明 者 笠 原 健

忠

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内 日本電気株式会社内

73発 明 者 本 饒

東京都港区芝5丁目33番1号 東京都港区芝5丁目33番1号

砂出 願 日本電気株式会社 人 20代 理 弁理士 内 原 人

明細書

発明の名称

半導体装置の製造方法

特許請求の範囲

光半導体チップの片面に融着用の金属を被着さ せ、これを電子回路が形成された別の半導体基板 の金属バンプに目合わせしてのせ、加熱、融着に よって前記光半導体チップと前記半導体基板とを 一体化することを特徴とする半導体装置の製造方 法。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高集積、多機能化など多様な応用が可 能な積層形集積回路を短期間で製造できる積層プ ロセス技術に関する。

(従来の技術)

多層構造の集積紫子は、通常の紫子に比べて集 稜密度を極めて高くすることができるばかりか、 複雑な機能を複合化したデバイスを実現できる。

この様なものとして従来光·電子集積素子(OEIC)が 知られている。OEICは同一半導体基板の上に光デ バイスと電子回路を一体化して作り込み、配線イ ンダクタンスや浮遊容量を減らして高速動作を行 なわせようというものである。第5図は、OEICの 従来例で、第14回ソリッド·ステート·デバイスに関 する国際会議(Proceedings of the 14th Conference on Solid State Devices, Tokyo, 1982, pp587~588) で発表 されたGaAs-LEDと3個のMESFETから成る集積素 子である。 高抵抗のH.R.GaAs 21 をはさんで LED22とFET23が縦方向に集積されているが、一 体化構成で、層構造の異なるLED22とFET23の特 性の最適化を図ることは容易でない。両者の電気 的アイソレーションをとるためにH.R.GaAs 21を挿 入しているものの、実用的に十分なIsolationがとれ るような高抵抗層は未だ実現されていない。

本発明は上記欠点に鑑みなされたものであり、 両方のデバイスの特性を損なうことなく、両者を コンパクトに一体化する半導体装置の製造方法を 提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明になる半導体装置の製造方法は光半導体 素子の片面に融着用の金属を被着させ、これを電 子回路が形成された別の半導体基板の融着部に目 合わせしてのせ、前記融着部は金属のバンプに よって形成されており、加熱、融着によって前記 半導体チップと前記半導体基板とを一体化するこ とを特徴とする。

(作用)

別個にチップ同志を形成してこれを貼り合わせるので、最適な構造とすることができ、同一基板上に同時に作り込む方法に比べ個々の特性を損なうことが無い。又、貼り合わせるチップ同志のワイヤ・ボンディングが不要であるので、寄生インダクタンスや容量も小さく抑えることが可能となる。

(実施例)

第1図は本発明に係わる一実施例によって製作されたデバイスの断面図を示したものである。SOS基板11の表面にCMOSインバータが形成されている。

コートする((b)図)。ポリイミド14の粘度を適当な大きさにしておくとAuバンプ12上の塗布後のポリイミド14の層厚はそれ以外の領域の層厚に比べて1/10程度に薄くなる。200°C,350°Cの二段階のベーキングでポリイミド14を固化させた後、CF4で全面をドライエッチングすると、ポリイミド14がエッチングされAuバンプ12が最初に露出してくる。この状態でエッチングをやめる((c)図)。その後LEDをAuバンプ12の上にのせ、治具でLEDを押え込む。これを260°CのN2雰囲気中に1分30秒程置くと、AuSuがとけ、LEDがAuバンプ12の上に融着される((d)図)。

第4図は異なるサイズのAuバンプ上にLEDを搭載し、直接駆動を行なった、LEDの駆動電流が100mAに於ける光出力と、通常の方法でヒート・シング上にのせた参照用のLEDの光出力との差Δpを縦軸にとり、横軸にパンプの一辺の長さをとって示したものである。パンプ面積の減少に伴い光出力の低下が見られものの、100μmロのバンプに搭載すればΔpは1dBに抑えられていることが分かる。

12はAuバンプ、13はInGaAsP/InPから作られた発光ダイオード(LED)である。第2図はその光・電変換特性を示したものであり、同図内に電気的等価回路が示されている。CMOSインバータのn及びpMOSTのゲート幅/長は、95/5(µm)であり、閾値電圧はそれぞれ0.4V、-1.0Vであった。LED13の発光波長は1.3µmであり、インバータの出力端子にpサイドダウンで搭載した。CMOSの各端子の大きさは100µmロであり、垂直配線用に約1µm厚のAuバンプ12が形成されている。又上、下のチップ間の電気的絶縁と表面の平坦化を行なう目的でAuバンプ12の間にはポリイミド14がコートされているが、これがコートされていなく共構わない。

第3図はこの製造実施例を示したものである。 LEDは通常の面発光型であり発光径は25μmφであり、チップサイズは300μm×300μmである。融着用 に1μm厚のAuSu15をLEDのp側に全面蒸着によっ て形成する((a)図)。SOS上のAuバンプ12はレジス トマスクを用い選択的なAuメッキ法で約1μmの厚 さにつける。次にSOS上に全面にポリイミド14を

(発明の効果)

本発明によれば2つのチップとチップ、チップと ウェハに形成されたデバイスの特性を損なうこと なく両者を一体化できる。

図面の簡単な説明

第1図,第2図,第3図は本発明に関わる一実施例の 図、第4図はAuパンプ上に搭載したLEDの光出力特 性を示す図、第5図は従来例を示す図である。

同図に於いて11はSOS基板、12はAuバンプ、 13及び22は発光ダイオード、14はポリイミド、 15はAuSu、21はH.R.GaAs、23はFETである。

代理人 弁理士 内 原



